JP-A-4-27145 further teaches that the fixation method of the radiation boards can be performed by bonding, caulking, or the like in accordance with the usage thereof.

SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP4027145

Publication date:

1992-01-30

Inventor(s):

OTSUKI TETSUYA

Applicant(s)::

SEIKO EPSON CORP

Requested Patent:

☐ JP4027145

Application Number: JP19900132272 19900522

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/29

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To improve the effect of heat emitted from a semiconductor chip by installing a plurality of heat radiation boards to a semiconductor device.

CONSTITUTION:A semicoductor chip 2 is directly bonded with the bottom of heat radiation boards. An upper heat radiation board 5a and a lower heat radiation board 5b are connected by means of connection pins 6 arrayed in plural. A projected type connection pin 6b is installed to the bottom of the heat radiation board 5b so as to fix a lead frame 4. After the semiconductor chip 2 and a gold line 3 are connected, the projected pin 6b on the bottom of the heat radiation board 5b is arranged to fit in a recessed pin on the heat dissipation board 5a and fixedly connected with each other. The both upper and lower heat radiation boards 5a and 5b are interfaced with a top force 7a and a bottom force 7b of each mold sealing mold and fixed inside the mold when the mold is clamped. This construction prevents the inclination of the heat radiation boards 5a and 5b induced by resin injection pressure. . Moreover, the heat radiation boards 5a and 5b are fixed by means of resin 1 and a connec tion pin 6, which makes it possible to improve bonding performance. Further more, since the heat dissipation boards are designed in multi-structure, it is also possible to enhance the effect of heat radiation.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

It is further disclosed that the fixation method of the radiation boads can be performed by bonding, caulking, or the like. 使用し巡却願います

9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

母公開特許公報(A)

平4-27145

ØInt. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)1月30日

H 01 L 23/29

7220-4M H 01 L 23/36

Α

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

公発明の名称 半導体装置

②特 頤 平2-132272

❷出 願 平2(1990)5月22日

②発明者 大概

近 也 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

の出 顧 人 セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

四代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

明 組 書

1. 発明の名称

半導体装置

2.特許請求の範囲

半導体素子の電板とリードフレームのインナー リードとをそれぞれフィヤで接続し、前記半導体 素子から発生する熱を放出する放熱板と共に樹脂 等で対止してなる半導体装置において、前記放熱 板を装置上下部もしくは内部に複談改有すること を特徴とする半導体装置。

5.発明の課題な説明

〔直集上の利用分野〕

【従来の技術】

半導体装置は、半導体チップ2の電気的特性の

引き出しのため、金額 5. Kよりリードフレーム 4 と接続されている。この半導体チェブ 2 。金額 5 の保護を目的として、通常樹質 1. Kて対止されている。また、半導体チェブ 2 からの無を放出するため、各種方法が取られている。

第4図(c)は放熱フィン形パッケージの断面を示した図であるが、第4図(c)では、半導体テップ 2 搭収部(以下ダイパット部と称する)をパッケージ質面部からフィン状に貫出させ放熱性を向上させたものである。放熱フィン1 0 は、リードと同一平面上に出されている。

第4回(4)は放熱板内蔵パッケージ所面を示した回であるが、第4回(4)では、ダイパット 部面積を広く取りパッケージ内部に対止すること で放射性を向上させる。放射板1.1は、面積が広 くパッケージに内蔵されている。

第4回(c)は放熱板貫出形パッケージ新面を 示した図であるが、第4回(c)では、ダイパッ ト部を厚くし、パッケージ表面に裏出させ放熱性 を向上させたものである。放熱板12は、リード

...

と重直方向に出されている。

現在、これらのうち放射性及び製造プロセスの容易性より第4図(4)が広く用いられている。

[発明が解決しようとする課題]

半導体チップは高素酸化、高出力化の傾向にあり、それに合わせて本来半導体チップの保護を目的とした対止においても、放熱特性の向上要求が高まってきている。そのため、対止での放熱特性向上を目的とし、各種の方法が考えられている。

第4図(e)は、放熱フィン10を用いて放射性を向上させるものであるが、放熱フィン10がリードと同列に接地されているため、リードレイアクト上のロスが多く、多雄子出力の半導体チップには不適である。また、放熱フィン10がパッナージを接断しているため、樹脂1と放熱フィン10との密着性低下による品質トラブルも問題となっている。

第4図(4)では、放射板11がパッケージに 内蔵されていることで、放射効果を上げるもので あり第4回(4)に比べ、リードレイアクトへのロスがなく改善されている。しかし、放熱板11が放熱性の思い樹脂1にて包まれているため高い改熱特性が見込めない。また、樹間1と放熱板1 1との密着性低下による品質トラブルも問題となっている。

第4回(c)では、放無板12をパッケージ表面に露出させたものであり、高い放熱特性を持ることができる。しかし、放熱板12はリードフレーム4に接着されているのみであるため、機械を設定的に弱い。そのため、対止の緩の圧力による放放的12の標をや、放熱板12上への樹脂の変わり込みの問題もあった。また、樹脂1と放射板12との密着性低下による品質トラブルという問題点があった。

そこで、本発明はこのような問題点を解決する もので、その目的は高い政制特性及び政制板と樹 用との密着性向上をはかることのできる半導体装 盤を提供することにある。

[謀匿を解決するための手段]

本発明の半導体装置は、半導体素子の電極とリードフレームのインナーリードとをそれぞれワイヤで接続し、前配半導体素子から発生する熱を放出する放熱板と共化樹脂等で対止してなる半導体接置において、前配放熱板を装置上下部もしくは内部に複数枚有することを特徴とする。

[美施例]

本発明の実施例を説明するに当り、無り図に示したものと、同一もしくは相当部分には同符号を使用し、説明を省略する。

本発明の実施例を示す。第1回(a)は、半導体接触の断面回であり、半導体チェブスは下面放 断仮5 4 に重接接着されており、上下の放射仮5 a,5 4 は放射仮上に複数配列された結合セン 6 により接合されている。第1回(8)は、下面放 熱仮5 8 とリードフレーム 4 の固定方法及び半導体チェブ2 。金融 3 のレィアクトを示している。 下面放射仮5 4 には、結合センとして凸面セン 6

♪が よけられており、この凸裂ピン 6 ♪を使用し リードフレーム4の固定を行なう。下面放為低5 a とりードフレーム 4 の固定後、半導体チップ 2 及び金額3の接合を行なう。第1四(c)は、上 面放熱板5 4 リードフレーム 4 下面放熱板5 4 の固定方法を示したものである。金融なKよる要 説終了後、下面放熱板 5 A の凸ピン 6 A 化上面数 単版 5 a の凹ピン 6 a を合わせ、上下放熱板 5 a ,5)を結合固定する。第1回(4)は、対止の 薬の新面図である。上下の放熱板5c,5)は、 それぞれ対止会型の上型フェ下度フォに乗し、全 型クランプ時に全型内に固定される。このため、 樹脂住入の豚の圧力による放熱板 5 4 。 5 きの様 きがなく安定した品質が確保される。また、<u>故</u>島 低 5 ← 。 5 → は樹間 1 との装着力のみではなく、 組合ピンも化より固定されているため、世常性化 おいても内上される。さられ、放熱板が複数構造 となっているため食剤効果が商上される。。

第2回、第3列に、位の実施例を示す。第2回 は上下放射数8 c . 8 4に加えダイベット間に8 4 、8 4 と 8 4 の間にさらに放射を8 c を設け、 一個層構造となっている。また、第 3 回では上下放 熱収 9 4 、 9 c の形状を変えダイベット部に放射 板 9 c を設けた三層構造のものである。

したがって、放無板の数、形状については自由 に変化させることが可能であり、 放無板の結合図 定方法も用途に応じて、接着、カンメ等可能であ る。また、放無板の素材についても、金属、セラ しょう、構図でも良い。

[発射の効果]

以上の説明より、本発明では複数の放熱板を使用した半導体装置を提供することにより、半導体チェブから発せられる熱を放出する高い放熱性を持られるとともに、高信機性・高品質を持ることができる。

4.図面の商単な説明

第1回(4)は、本発明を示す新面図。第1回 (4)は放無板とリードフレームの位置関係を示

フォーー対止下型

8 6 -- 放熱板

8 5 -- 放熱板

8 c - - 放點板

8 4 - - 放熱板

9 4 - - 放熱板

9 カーー放船板

9 ェーー放船板

1 0 - - 放熱フィン

11--放船板

1 2 -- 放熱板

以上

出票人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 鈴木客三郎(他)名) した平面図。第1図(c)は、上下放無板とりードフレームの図定方法を示した新面図。第1図の位置方法を示した新面図。第1回図を放無板の位置用の位置に、放無板を三枚を使用した実施例新面図。第1回は、放無板を三枚を使用した実施例新面図。第1回(c)は、新面図。第1回(c)は新形パッケージを示す新面図。第1回(c)は、第回図。第1回(c)は、第回図。第1回(c)は、第回図。第1回(c)が表形パッケージを示す新面図。

1 --- 樹 屋

スーーー半導体チップ

5 --- 金 雄

4---リードフレーム

5 4 - - 放熱板

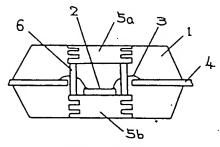
5 4 - - 放船板

6 --- 結合ピン

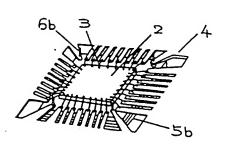
6 6 - - 四ピン

6 6 - - B E >

7 4 - - 對止上型



第1図(a)



第1回(b)

